

SMA 余弦校正器

φ4 净口径



产品描述:

余弦校正器设计用于将光耦合到 SMA 接头的光纤中，或从 SMA 接头的光纤耦合出。校正器带有一个散射片，位于公差很小的外壳中，外壳是由经过阳极氧化发黑处理的铝制造的。

余弦校正器中的散射片使得可在与散射表面最多呈 180° 角的方向上收集光。这使得在装置中固有的采样表面几何所导致的问题降到最少。因而，这些散射片非常适用于光谱测量，或用作辐照探针。

产品特点:

- 小型散射片连接到 SMA 接头的光纤
- 减小对样品表面测量值的敏感度

技术指标:

项目	指标	
型号	SCC1	SCC2
散射片厚度 (mm)	0.5	
透射率@660nm (%)	0.2	
净口径 (mm)	φ4	
输入孔径外壳 (mm)	光滑 φ7.5	SM05 螺纹
输出端口	SMA 连接器	
材料	阳极氧化铝	

典型曲线:

